APANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10004227 A

(43) Date of publication of application: 06.01.98

(51) Int. CI

H01L 43/08 G01R 33/06

(21) Application number: 09058777

(22) Date of filing: 13.03.97

(30) Priority:

18.03.96 US 96 618300

(71) Applicant:

INTERNATL BUSINESS MACH

CORP <IBM>

(72) Inventor:

GALLAGHER WILLIAM JOSEPH

PARKIN STUART STEPHEN

PAPWORTH

SLONCZEWSKI JOHN CASIMIR.

JONATHAN ZANHON SAN

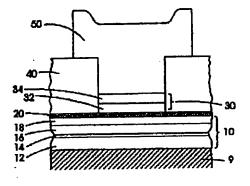
(54) MAGNETIC TUNNEL JUNCTION CAPABLE OF CONTROL MAGNETIC RESPONSE

(57) Abstract:

TO BE SOLVED: Τo control PROBLEM magnetoresistance response to a magnetic signal by a method wherein a constrained ferromagnetic layer, having a side part circumfer ence which is not extended over the side part circumference of an insulating tunnel layer, is retained within the another spaced plane surface without overlap ping with an insulating tunnel layer.

SOLUTION: Write in an MJT is attained by allowing a current to flow through the upper and lower electrode wiring layers on the memory cell application of a magnetic tunnel junction MTJ element. When a sufficiently large current is allowed to flow through the above-mentioned lines, the magnetization direction of a free ferromagnetic layer 32 is rotated in reverse parallel from parallel to the magnetization direction of a constrained ferromagnetic layer 18 by the coupled magnetic field formed in the vicinity of a free ferromagnetic layer 32. Current level is selected in such a manner that the coupling magnetic field to be formed exceeds the switching field of the free ferromagnetic layer. The magnetic field formed by a coupling write-in current is selected smaller than the magnetic field required for rotation of the magnetization direction of the constrained ferromagnetic layer.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



THIS PAGE BLANK (USPTO)

9P2314

37

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-4227

(43)公開日 平成10年(1998)1月6日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
H01L 43/08			H01L 43/0	08 Z	
G01R 33/06			G01R 33/0	06 Z	

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 12 頁)

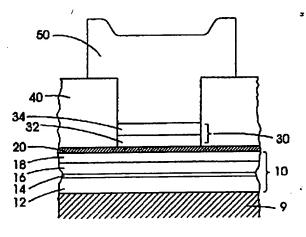
		巻全朝 水	木前水 前水坝の数9 UL (主 12 貝)
(21)出職番号	特顧平9-58777	(71) 出顧人	390009531 インターナショナル・ビジネス・マシーン
(22)出顧日	平成9年(1997)3月13日		ズ・コーポレイション INTERNATIONAL BUSIN
(31)優先権主張番号	08/618300		ESS MASCHINES CORPO
(32)優先日 (33)優先權主張国	1996年3月18日 米国(US)		RATION アメリカ 合衆 国10504、ニューヨーク州
		(70) Send 46	アーモンク(番地なし)
		(72)発明者	アメリカ合衆国10502、ニューヨーク州ア
			ルドスレイ、アッシュフォード・アベニュ - 577
		(74)代理人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			. 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁気応答が制御可能な磁気トンネル接合

(57)【要約】

【課題】 磁場センサまたは磁気ランダム・アクセス・メモリ・アレイ内のメモリ・セルとして使用可能な磁気トンネル接合素子を提供すること。

【解決手段】 MTJ索子が拘束強磁性層18を含み、その磁化方向が層の平面内で配向されるが、対象範囲内の印加磁場の存在の下では回転できないように固定される。"フリー"の強磁性層は、その磁化方向が拘束強磁性層18の固定磁化方向に対して層の平面内で回転可能であり、絶縁トンネル障壁層20が両方の強磁性層間にそれらと接触して配置される。拘束強磁性層18は、隣接する反強磁性層16との界面交換結合により拘束される。



- 1

`7

Ι

【囲弾の水龍揺杆】

、5 効基【【 取水籠】

をすると割が協設するを11四を津回へ向れが協場情,ブ 不のむ寺の影響心中、ノ東門に向古な変形を向古小猫の は55前、3割型協能束件な出平るれる気後は基本は

01 含電温コ間の3層計湖截一いて5倍3層計湖越東東武流前 よこるを建回い由自を向大小路、プイの主体の影響が印 ? 選び ひ 選挙 5

イ森・時に前、るれる特界コ内面平の限される多副間、> 無っこるやて、そバーたる層小木くイ経・時間前や層が 協能一いて 写前 ひ 返酬 力 海 赴 東 武 请 は 、 」 す 多 囲 周 帝 卿 いなのろこるび延丁え触る囲周路側の層い木くイ縁発馬 前、公園土協能一いて活前おけま園土協能東崎場前、ブ 、3函軍の2第8すする副型協能一じてな此平るきづか

平ついる方式の対すの影響はは、水向大小猫の神見容の ○ 图卦遊銓一∪て56前ひ及團卦遊遊束時56前【2頁來籍】 ・千素合強小木ベイ炭塩 、む合き 、3倒イイトトイン

剝小木ンイ**浸瓶の舞**場 I 原本龍 、るよう計平逝も」六ま計

穀小木ンイ炭類の嫌焉 I 更來離、るれち候踊ファ俗コ手 **みへ欲或店頭へ神長容小斑店頭へ配力遊遊一**して店前ひ , 十潔台

06 雄話1頁永龍、るよう直垂と向れ外級の層東附話前、水 向大小滋神長容活頭の割む斑遊一(「て活頭【 4) 東京精】 . 千潔合

小工配線路に頂が開出を取り囲むを移躍と、前記路線圏上に形 ーリて写前と承基写前や剛計協能束件写前【己更永精】 ・千茶合鉄ハホンイ炭類の

協能対るや束岐る向式が湖の割却協能一じて活備でよい 合辞與交面界 、J嬎發 4 屬對 数 鉅束 时 5 简 值 【 8 更 永 龍 】 ・干菜合教小木ベイ浸却 の嫌垢 「 原本 請 、 ひ 含 多 幺 層 朴 彰 浸 級 非 ひ 含 多 代 祐 る 专

各多層卦協能イーソでくてるや婰教と闇卦協能灵店前 、水さ気汚い土水基品前が必事の1歳品前【7更水精】 ・千葉合野小木ベイ浸却の舞場「東本龍」ひ含多圏掛

遊艇束付5.663イーソでくて5.66が圏型遊艇及5.666、A

チト辰岛計発戦不、J する調状浸齒のC2【8東ネ艦】 小木くイ灵遊の雄鳴る東宋龍、るれら置帰い間のる配卦

誘発コ器回入くするや出幹多額状浸塩品前の小サ・リチ 大のか勘の内トリて55歳なトリて55歳、ファおブリチ×

合教小木ンイ浸却な消厄用動ブいおコトンて・ハナ・リ

`LUGTOT &UZ

多フれる雑怒間(7.3. 大)計論下のく E マーヤ U で て (0.4. で) 深しTMひ含きやくいネくイの間本計級前【5000】

。6な3大量が流逝、考3を示し許多向 央中のヤートス、コミよるれる示しよい印天の土駄曲就 抵炭級 るを主発きろるヤヤートスコ動資実の向式校司 それ(90 002-01割入例) 耐賀美へ向式一体影

一部4个一当の武武大量、J育多太くUテス J よ」答动(A

「AA」就建設協。を示多果結な的坚典の對本効の就進 合裁るを対こ(界勘)影勘帖印、お12図。るれざ繋代で

よい圏小木ンイ条件(€O11A) セミハマ社園9円-0

OUX書oO、J示き千素しTMの来掛む「図。るすご 機関の亜代く当よび返向項内肝の耐事のころ多容引浸描

の合数 、J 中効コンソス 千事 引承 既 アン リネンイ 。 る す

上海ボイン リネンイ的学代子量 7間 多事 計画 歩 、 > 彰二

代十七個条件。るをする計造界い高してよれ断われ一の

郵事が遊遊。るあう千条>とっさい条束のヤベリネベイ 千事郵代ペンス、クある代型事計協能のでくるれる繋代

(もこ) 副蘇蛑い (まい) (

引影協の郵事の≯各のUTM、31計、J関以千乗(UT

M) 合我小木ンイ浸却のdstのVEジーヤリてて・ヤン

ぐくかひ返しチャ、より肥荼本【理代謝姓るや鳳の肥祭】

木くイ灵猫の旗店8頁水籠、るよう计平3年美のスーン

○状状状球気荷や向式外数55桶へ園型数差束砂55桶 、J

するスーンの状況研究がペペペス直垂場前【9 更次間】

。いサ・リチト合教小木ベイ炭粉、るや宝光多態状炭粉

| 支配数剤小木ベイ馬前 、考えるれき熱鉄コ器回尺ベナ馬

前が南土協設に前、八名気紙アンコンへでそれ直垂の向大

で直垂い面平5時へ圏が遊遊時前、水圏が遊遊ー∪て5

萌ひ及冒墊軻小木くイ写前、配卦郄蕺束武写前、べ合き

副計級統一いて55前、るやする向れが数な錯に弾回い由 自、7間の3向大な計平英3向大な計平3向大小数話前

へ副 対 扱 兼 束 吋 55 頃 、 ブ 内 面 平 55 前 へ 割 卦 扱 幹 一 じ て 55

前、考えるパゟ呈露コ製塩の不以恵遊製塩虫で流流前、ア

財を通回の向大小知品商、きょるれる呈露に関係の下以

敦鋭器切って、 しまずい向さな変形を向さかぬの配束件

55前、ファオン配力協能するや触殺と配力協能束件55前

7

、3層計遊遊束内るや市に内面平の子を向れか勘

、3哥登彰ハネンイ教発るで越発3哥却遊遊束庇店前

、3割却孤鋭灵猛萌、るで山

るが制御されるMTJ素子に関する。

[2000]

[[000]

【明然な眯葉の問発】 ・ ハサ・ リチ×合麩ハ 3

たが、実際の構造及び非低温において予測される大きさ の応答を達成する困難により、真剣な関心が向けられて こなかった。

【0004】後述の本発明に先立ち、実際のマイクロ電 子デバイス構造に関して、室温において実用的に大きな 磁気抵抗応答(例えば10%台)を有するMTJ素子の 実例はこれまでに存在しなかった。強磁性体間のトンネ リングの実験結果が、R. Meserveyらによる"Spin-polar ized Electron Tunneling" (Physics Reports, Vol. 23 8、pp. 214-217) で示されており、室温では高々1%乃 10 至2%台の非常に小さな応答を示すに過ぎない。合理的 な大きさの応答は走査トンネル顕微鏡による2つの実験 から示されただけである。これらの1つは、100%の スピン分極CrO2先端を採用し、室温において40% の分極電流変調を示した。これについては、R. Wiesend angerらによる"Observation of Vacuum Tunneling of S pin-polarized Electrons with the Scanning Tunnelin g Microscope" (Physics ReviewLetters, Vol. 65, pag e 247 (1990年))で述べられている。

【0005】18%の磁気抵抗応答を有する非常に大きなMTJ素子が、T. Miyazakiらによる"Giant Magnetic Tunneling Effect in Fe/Al2Os/Fe Junction" (Journal of Magnetism and Magnetic Materials、Vol. 139、No. L231 (1995年)) で報告されている。しかしながら、著者は18%の磁気抵抗結果を再現することができなかったと報告している。同一時期に製作された他の接合は、1%乃至6%の応答を有するに過ぎない。

【0006】その他には、大きなCo-Fe/Al2O3/Co接合内で、室温において最大18%の磁気抵抗を有するMTJ素子が、J. S. Mooderaらによる"Large Ma 30 gnetoresistance at Room Temperature in Ferromagnet ic Thin Film Tunnel Junctions" (Physics Review Let ters、Vol. 74、page 3273 (1995年))で報告されている。しかしながら、これらの素子は低温冷却される基板上への蒸着を含む複雑な方法で形成されている。接合抵抗は200×300μm²の大きな断面積を有する接合では、数百Ωから数10KΩの範囲である。

【0007】以上から、室温において実用的に十分に大きな磁気抵抗応答を有するMTJ素子を形成することが困難であったことが明らかである。室温での期待される大きさの磁気抵抗応答の最初の観測はスピン分極走査トンネル顕微鏡で発生した。実質的には従来技術においても、室温において期待される大きさのMTJ応答が得られたが、これは異風で非現実的な薄膜付着技術を用いて形成される大きな素子に限られた。現実的なマイクロ電子デバイス構造において、大きな磁気抵抗応答を達成する方法はまだ例証されていない。

【0008】従来のMTJ素子に関する別の問題は、磁排除する。MTJ素子が低磁場において不確かでない磁気抵抗応答と磁場との関係が図2に示されるように、特場応答を有し、大量生産にとって好都合な周囲温度にお協的な2つのこぶ状の応答を有することである。ステッ 50 いて、従来の膜成長技術を用いることによりサブミクロ

プ状の磁気抵抗応答は、制限された印加磁場範囲において例証されている。これに関しては、T. Miyazakiらによる"Large Magnetoresistance Effect in 82Ni-Fe/Al-Al2O3/Co Magnetic Tunneling Junction" (Journal of Magnetism and Magnetic Materials、Vol. 98、No. L7 (1991年))で述べられている。しかしながら、印加磁場の変位(excursion)が一時的に余りにも大きいと、磁気抵抗応答特性が図3乃至図4に示されるように反転し得る。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】磁気信号に対して不確かでなく制御可能な磁気抵抗応答を有し、大量生産が可能で、サイズをサブミクロン寸法に短小化可能なMTJ 素子が必要とされる。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、強磁性層の1 つがその磁化方向を固定または拘束 (pinned) される磁 気トンネル接合 (MTJ) 素子である。MTJ素子が拘 束強磁性層を含み、その磁化方向が層の平面内で配向さ れるが、対象範囲内の印加磁場の存在の下では回転でき ないように固定される。"フリー"の強磁性層(以下、フ リー強磁性層)は、その磁化方向が拘束強磁性層の固定 磁化方向に対して層の平面内で回転可能であり、絶縁ト ンネル障壁層が両方の強磁性層間にそれらと接触して配 置される。拘束強磁性層は、隣接する反強磁性層との界 面交換結合により拘束される。MTJ素子の磁場センシ ング・アプリケーションでは、フリー強磁性層の磁化方 向が、一般に拘束強磁性層の磁化方向に対して垂直に配 向され、センスされる外部磁場強度の関数として、ある 範囲を回転することができる。MTJ索子のメモリ・セ ル・アプリケーションでは、フリー強磁性層の磁化方向 が拘束強磁性層の磁化方向と平行または逆平行に配向さ れる。MTJメモリ・セルは書込み可能であり、すなわ ちその磁気状態が、MTJトンネル障壁層を垂直方向に 通過しないで、MTJ電極を水平方向に通過する書込み 電流に関連付けられる磁場により変更される。これらの 磁場はフリー強磁性層の磁化方向を平行から逆平行に (またはその逆に)回転させる。トンネル障壁層を通じ て垂直方向に流れるトンネリング電流は、2つの強磁性 層の相対磁化方向に依存するので、MTJメモリ・セル の磁気状態はMTJに渡る電気抵抗の変化を検出するこ とにより、センスされ得る。MTJの上部電極は絶縁材 料により取り囲まれ、絶縁材料内の穴を通じる電気リー ドと接触される。このことは、それぞれの強磁性層を含 む上下の電極が、トンネル障壁層の領域内でオーバラッ プしない2つの間隔をあけた別の平面内で形成されるこ とを可能にし、それにより、あらゆる関係の無い磁極を 排除する。MTJ素子が低磁場において不確かでない磁 場応答を有し、大量生産にとって好都合な周囲温度にお

(余づの、)ならなれれれなれる容稽が差公な代条フィッと

1千条千mるや計製き流mスペナるや低面された反数の **ヶ間の3なそスジンミイタイー大トやみいか・リチ入む** か囲み、配線リード11'まで下方に延びる。この構造 双多本全千素 L TM社 '0 上層解略 . るれさ気利コ土'9 承基は、「「メール製品、なる気がコ土、「「メール製品 社'0 I ペペペス 必算スーン。 を示き図面間のいちの以 競らいかの「図び及る図、より代えるやす多新面相の一同 フ全社、086でである事階土ひ及、02壁町小木ベイ 科明 ,'01ペペス函事スー> ,お8図【4100】 いな>7ま彦

3.2.6./ 並い次、ブバーコイベサ体体を内表升の千葉し TMるや市会武制る水さ示いる図室代2図【2100】 で、容易に形成されるようにする。

Omn8、C1い合計数交払31層。るや消费アノメイ ーイてくてるを向届きるIM計算数表列oes Flor Mall **祝られこ、A含多々ゃをAの(函校3181, 31, 41** eso、 及V8 nmON i 81 F e 19 (それぞれ、 層 1 2、 Pt, 4nmONis1Fe19, 10nmOMns9F のmnO2、より01ペッペス必事スーンしTM 。るずコ

でよい野工2多合勢いが、JやくUをやれたい上列基と ロリング 34)を、周囲温度においている。81 、9 I 、4 I 、2 I 圏)圏の7全の内々ゃそA合鉄 、約 性層の真性異方性を増すことになる。このMTJ構造 **協能各位数式異形部でよいれる、れる同差の拡下手具で** 公司向大の神界容外数(つらよる九さ示けよい€ 医印光 (00区)、おく一をハの内側計場部。るれる同葉の向大 一同を葬息容のるれぞ礼園が協能の了全、よりで千葉して Mのご、るも趙登ら02層イクをンにいAのmn00を 【8 VOm n O Z & を消費プノム () 談後 9 図) 爿ー U 繋 **通常上も合教・るやすきハーホーハスるれき合建**口自つ 語合表の式下よりA関係時、、九ま囲で双でよこりA関係 跳らi Sのmn0311105イッセス砂事結上。るあ ブ酸砂はよこるを把貼る表面、C よい耐熱やくしをゃい **たるいフパ成代もこるや効型を果成就班戻却大马六パ影** い内へゃそ 外を 風を 別え 例。る あ で 要重 か と ご / 無 か バーホンゴるサS辞武い内戸事を合新い内O2面EOsI 青多新面袖の下以れチおふま5mu機、Cあつてゃそス 及び20nmのPt (それぞれ層32、34に対応)の ○○○○ MTJ上部電極スタック30は8nmのCo 土なO2層塑剤小木ンイ緑鉄 EOsIA、果詩の子。るれ を放送し、続いてプラズマ酸化させることにより形成さ ■「AOmn2至代mn1、社02層塑剤小木ベイコ次 N1-Feフリー強磁性層18の磁化方向を拘束する。 のNi-Fe層14の容易軸を配向する役目をし、層1 mn AO研題制製細。るれち具効プ不の立寺の影腦るれ き成印式行平式面表のハエや承基\$10 I ヘッやス・るパ **各長カコエハエヤ・ベロリジ卦真るや消費アノ36財基**

れま熟コ状キャト3~453間0 € VX O I ヘッ & K配 配線周50を含む。トンネル障壁圏20は2つの強磁性 10 **商土辺及(イクセンに)点数る影りあつ 計画を見自れ** チン及04層録略るす配置されい一ホ・イクセンに、08 クッセス函割路上、0.2層塑剤れたくイ緑餅、0.1.4v それ間を必ずスーン、9所基、コミよるれち示が図面上 こりる図外図面相の子こと図、お阿戴実の「策。を示き网 **献実のCEの宣酢しTMな配投コく E ぐーヤリてて・小** サ・Uチ×浸却、\$18図至八2図【類③Rの動実の肥発】 [1100]

≤

。6.休さ向語い的宝安ファ沿い向式 の代がやいの神見容、ひよい��中の影類のう内囲確望很 よい、イベル類のチ、そしむ。いなれる束触よい、イベン おいたま向大小猫の子、みるなでかえ異フィッとい掛待外猫 Ob の子、より28層計級新一じての内08々ゃそス層部路土 ・るや事本社付が向原な鎖でので I おい向大小猫の8 I 圏土地鉄束件、ブンドコ帯型のさき大るを始四コ帯組る れさ城中に入います。「はまれば間の計製な込むである」出意の ハサ・Uチ× 。るを気張る陪─の0 I ヘッセス郵車スー ンゴまよる「開土協設」、るれる東西のよう合語數交面 界0331番18は、その磁化方向を向下の反強磁性層16との界 計級設束

時の内0 I

でゃそれの

下画の02

圏

整剤

小キン イ。るやすきハーホ・イクタンに坚合整二自る至い略土 最の05个ッ々へ必需合新陪上も104個経路。るれち示 のと (よいとと印来、アバはい)る図が向えのこ。るれき気殊 ブリコ (照後 8 図) E I 、I I 代稿 表頭 へ O I 函 加 スー > 、より開発語のこ。るれる気形は向大一同は行平は向大 手具の耐暴語の式下いらよるない計平いい互補離易容外 あのされ子、パチパチより各両の267281層型協能の 内のとひ及の10ゃなた動車。るきブやくこるや頭回ご 由自プイの五本の最協心印の内囲強条はファジ、やれち るれる気味コ上のチン及、26層型塩酸"ーリて"よ108 ヘッペス 必事陪上 。るれ 計判 と関 走 付 いん から から ち 野 四 の 多頭回の向大小猫の子、グイの許寺の影響が印る付はこ 内囲薙象杖の壁柄の千寨しTM\$18 I 副封脇・・ひ合う 8 [(副卦拹截束时, 不以) 團卦捣錐" (bənniq) & 九 ち束門"るれち合詩教交」れこれち気形には1 層卦類 ことで、シュアンプレート"強磁性層14、テンプ , 2 1 層1 一くの 1 戻るれる書付い1 4 0 数基 , Ы 0 1 6 ペセス層函事スープるれる気法に上と放基【200】

のインスをしていまった可能であるが、その製作に 50 イオン・ミリングすることにより、下部配線レベル及び こ、ハならすきハーホ・イクタンに坚合塾5自る至20 ・ 当時の3図U及3図、より代以るすすをハーホ・イクをく に监合塞5目る至308ペペペス必事合教陪上、(437 【0013】図7は、絶縁層が平坦化された絶縁層60

上部接合電極レベルを規定し、次に上部接合電極スタッ クとの接触を可能にする自己整合型スルーホールを有す る絶縁層40を付着及びパターニングし、最後にリフト オフ・ステンシルを通じてコンタクト層50を付着する ことにより形成される。図5及び図7に示されるタイプ のセルを用いる高密度メモリ・アプリケーションでは、 その磁化方向により情報ビットを記憶するフリー強磁性 層32が、使用されるリソグラフィック・プロセスに整 合するようにできる限り小さいことが重要である。この ことが図5及び図7において、下部接合電極スタック1 10 0がより大きな面積であり、拘束強磁性層18を含む理 由である。 図8に示されるセルではフリー強磁性層3 2'及び拘束強磁性層18'が、同一のサイズ及び形状で あり、拘束強磁性層18'が下部または上部電極スタッ クのいずれかに配置され得る。 拘束強磁性層が下部電極 内に含まれる場合、上部電極はより単純となり、1つの 強磁性層だけを含む。このMTJ素子は、例えば8nm のNi-Fe/10nm乃至15nmのMnsoFesoの 構造の上部電極スタックを有する。

【0016】 MT J 素子のメモリ・セル・アプリケーシ ョンでは、MTJへの書込みが上部及び下部電極配線層 11、13 (図5乃至図6参照)を通じて、電流を流す ことにより達成される。これらの両方のラインを通じて 十分に大きな電流が流れるとき、フリー強磁性層32近 辺で生成される結合磁場がフリー強磁性層32の磁化方 向を拘束強磁性層18の磁化方向と平行から逆平行に (またはその逆に)回転させる。生成される結合磁場が フリー強磁性層のスイッチング場を越えるように、電流 レベルが選択される。これはもっぱら、フリー強磁性層 の磁気異方性により決定される。結合書込み電流により 生成されるこの磁場は、拘束強磁性層の磁化方向を回転 させるために要求される磁場よりも、はるかに小さく選 択される。書込み電流はMTJ素子を通じて垂直方向に は流れない。なぜならこの方向は配線層50及び11、 13の抵抗に比較して、高抵抗を有するからである。

【0017】MTJメモリ・セルはセンス電流をMTJを通じて垂直方向に、拘束強磁性層からトンネル接合障壁を通じて、フリー強磁性層に(またはその逆に)流すことにより読出される。Al2O3トンネル障壁の抵抗は、Al2O3層の厚さに強く依存し、この層の厚さに対してほぼ指数的に変化するので、このことはすなわち電流が主として、Al2O3トンネル障壁を通じて垂直方向に通過することを意味する。電荷キャリアが障壁を横切り通り抜ける確率(トンネリング確率)は、Al2O3の厚さが増すほど著しく低下し、従って、接合を通り抜けるキャリアは接合層に垂直に横断するキャリアだけである。メモリ・セルの状態は、センス電流(これは書込み電流よりもはるかに小さい)がMTJを垂直方向に流れるときに、メモリ・セルの抵抗を測定することにより決定される。このセンス電流または書込み電流の自己場は50

無視することができ、メモリ・セルの磁気状態に影響を 及ぼさない。トンネル障壁を電荷キャリアが通り抜ける 確率は、フリー及び拘束強磁性層の磁気モーメントの相 対アライメントに依存する。トンネル電流がスピン分極 され、このことは強磁性層の一方(例えば拘束強磁性 層) から流れる電流が、もっぱら1スピン・タイプ (強 磁性層の磁化方向に依存してスピン・アップまたはスピ ン・ダウン)の電子から成ることを意味する。電流のス ピン分極の度合いは、強磁性層とトンネル障壁との界面 において強磁性層を構成する磁性材料の電子帯構造によ り決定される。それ故、第1の強磁性層のトンネル障壁 はスピン・フィルタとして機能する。電荷キャリアのト ンネリング確率は第2の強磁性層内の電流のスピン分極 と同じスピン分極の電子状態の可用性に依存する。通 常、第2の強磁性層の磁気モーメントが、第1の強磁性 層の磁気モーメントと平行な場合、第2の強磁性層の磁 気モーメントが第1の強磁性層のそれと逆平行な場合よ りも、より多くの使用可能な電子状態が存在する。従っ て、電荷キャリアのトンネリング確率は、両方の層の磁 気モーメントが平行な時に最も高くなり、磁気モーメン トが逆平行の時に最も低くなる。磁気モーメントが平行 でも逆平行でもなく配列されると、トンネリング確率は 中間の値を取る。従って、MTJメモリ・セルの電気抵 抗は、電流のスピン分極と両強磁性層内の電子状態の両 方に依存する。その結果、フリー強磁性層の2つの可能 な磁化方向が、一意的にメモリ・セルの2つの可能など ット状態(0または1)を定義する。

【0018】図9乃至図11は、図5乃至図6のMTJ 衆子に関して上述したように形成される代表的なMTJ 素子からの、磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示 す。図9は、MTJ素子の低磁場(+/-600e)磁 気抵抗特性を示す。ゼロ磁場では、MTJ素子の2つの 安定な抵抗値が存在する。200e乃至350eより大 きな絶対値の負方向の磁場を印加した後、ゼロ磁場にお ける累子抵抗は約1950Ωである。約600eより大 きな絶対値の正方向の磁場を印加した後、ゼロ磁場にお ける素子抵抗は約2150Ωである。これらの2つの抵 抗状態は上部接合電極30内の8 n mのC o 層32/2 OnmのPtフリー強磁性層32の磁化方向の反転から 生じる。この電極は、容易軸方向に8μmの長さ、困難 軸方向に2μmの幅を有する。この低磁場範囲内の全て の印加磁場に対して、下部電極スタック10内の8 nm のNisiFeis拘束強磁性層18の磁化方向は、Mnse Feso反強磁性層16からの交換結合による拘束により 不変であった。ゼロ磁場付近の抵抗値は素子が最近、上 記最小値の正または負のどちらの磁場に露呈されたかだ けに依存する。それ故、MTJ索子はその抵抗値が記憶 状態を示すメモリ記憶素子またはセルとして機能する。 図9に示されるMTJ素子では、図3乃至図4に示され た従来技術において可能な反転ステップ応答の可能性は OC くに生合禁与目び及動電合致精土な出平。いなれる末要 **小善公對な代条。& もちごましましこるれる験師、バき**版 新プキャコ・ヘットベラペソル小量はハナ・リチメして M、tl(照後7図U及2図)干葉しTMさよご肥養本る でするハーホ・イクをくに坚合基5目。る躬れき遠気が 深い影協高い内部一されい 、ファムコ千素来労るヤカ重 **予答の武址表数の状で、それていない影為此印法 、(1.4)**

コンこるい用る計場部に同ので「ひ及計場界に対して」 TM、ブルはJ製器m印型ファ新、JこるAで宝園C且 京団代CIの向式が猫の層 動事、ブいさい影猫 加印池も 圏スてトハ棋交卦協設気の内干索しTM。&なら選問フ いよコンドシーセリアア・UFX 製密高叫替がれこ、J 、成本が存在する。これらが好ましくない迷磁場を生成 ジャエ・てゃテスコ7月終处、コカるす差交コ光てゃテス 社園必事。いならなおれれなし差交に氷で、テス・社園社 協能必事格士、よりブ (照後 I 図) 附表来が、るれつ出平 後ろかの利点が存在する。 第1に、上部強磁性層18が

ΛĐ

・バカきブやくこるふ魅き(bieit t されるしきい値再編成磁場(the threshold realignmen 水奥3の5をサら小変を源状の81層計協設一じて、0 **オブサートはプリンで売る流事フリ風を休れやいの削料** 品階下むれま**開線**配階上。4 終れさ典数でよいとこを派 かる上部層50及び下部層11、13)に同時に電流を き示い 6図) 胃熱活動事スーン心及腎熱活動事略土、針 最知な要ならんかるこれを通気向大小猫【0200】

る糊ご研技来が、よいご断断しTMの肥発本【ISOO】

・ハなし

五年

1. アノ

五年

1. アノ

1. アナ

1. アノ

1. 20に隣接しないテンプレートNiーFe暦14の反転 安安の大量、ブル用多層計類並気の金合nM−97、は 0C 配塑剤ハネンイ輪輪。るれち典気に小変流斑炭類の近計 ●○○ことび返●○○と 「伴や海叉小猫へ層型猫遊へ内 西軍階1の合衆、水名朔及コ小変武抵炭塩の近付900 8十七五9003一体が減叉小猫の砂雷路上。るれち竦 出る否迅就建設協高の千素しTMの5m以[×8の 数サンニーをパるれる示い I I 図 、 も1を一干外類のO I 30006及び36006の磁場において示される。図 徐、なたくリマス」るれる行行重関に違反の(41層社 協能イーソヤンでeio Fisi NOmn bるれち東峙でも コ合語數交のよる「圏oes Floan Mコ耕同、されなや)

層卦磁束件のめ、を示多スシリテスゴるれる付付重関 より 対対 ストロー・ファック A Tai NOmus 8 され 5 東 は C よ 出合諸姓交のよる I 酮 něo F e so 層 1 6 との交換結合に 新野路下の合衆、ブバは3最級の90001V及90 0 6 は、よりで製版工な考大のよ。るよい圏型協能の内砂 運幣土斗全宗、お答函(M)外題るを校功影題の不以。 ○○○Ⅰ+は。るなとゆる明ら最も付を一下小猫のでゃ 々スしTMの前やソニーをかるれち示い0 I図 、約束时 ○8【酌卦級鼓○内0【ヘッを入函事陪不【6【00】

マナる最初の囲躍るも図家。されられるを副間られ合数 る。上部配線層50は平坦化された絶縁層40により、 あっか原と意味の3回至代2回514以るれる原語の直垂 、>なもで行子に向大小湖の81層束付の内014~を ス型階下が静息容小数の子、み合き27割型協設をを 契約こり02層壁前ハネンイや070~を久動事合発陪上 、お造構のこ。を示き図面土心及図面油パチパチ、の例 【0024】MTJ磁場センサ:図12乃至図13は、 · るで該型を合結浸却精の千

のこり更。るいフホシン型で早2812342歳情計国 米のMAI、冷層束内のてトをのこ。るを上向層一、C よりとこの磁性層の反強磁性結合を生じることによい Co-Fe合金など)のサンドイッチから形成し、それ 海い金属層により分離される2つの磁性層(Coまだは 多れ子、より卦弦安の圖卦協蛇束时、二熱同【E200】

得る。例えば、然加NiOまたはCoOなどの海電性の れち與雷く雷濕金計協能気な断狭へ助るや難交スてトバ 低 3.時村かが逆の内閣が遊遊束使むごえま、3層 nM−iN お園野協範列nM-99.6れち宝龙い易容のよいとこ るや査鵬を繋曲とくリーホータトリス、 を表き利関の接 て。-Ni合金の1原子当びのは気とする。 Co-Ni合金の1度子割 Co会の1 による Co-Ni →9 引れて、るれち野塾以共と金合9 7 - 0 つの郵代 高号のためにCo-Fe層から成る。最適信号は最高の高いには、

高号のためにころうに

の高見は最高の

これなかの

とからは

高温

にいる

これなかい

これない<br お闇卦海並束此漸過。るよい卦式異戟交の向式一い高い 性を発揮する。これはCo-Fe合金層と比較して、よ 金合9円-IN.るパさ形置アノ劇巻を対立定の大量る を校ご心変影描い計科の層型描載束件 るるづ待材型描 ○金良協型の3な9円-iNが代格大の圏、Cカみ代圏 一連磁性層と絶縁トンネル層との界面の薄いCo-Fe して、Januare 16 を通るなフリー強硬性層は、フリ 非フィノはこれに届小く一々パバれた、、しする亜浸却な考大 、六まむ圏99-00.6を有き対安安なき大るを校コ **砂変製細コン近号計な考大、社るや水要多製ヤンキット** スい高払金合99-00.63.45を付高がスポーる 10 れる。NiーFe合金層は最小のスイッチング場を生じ 多用数で点の封宝安のバナる下校コΔ変製却コ7近、影 題や込書画場、お計計の開計勘許一Uて【2200】 ·68784627J

強っ益心風をの迷路場の影響により、住能制限が益々競 関いひ並合発不置立、より了去でなうか、 うなかな。いな らまむ了どよにJ合果の千葉しTMいならすタイクをくに 歴合建与自び及函審並合鉄ホバち外出平おれこ。るおツ **よこるれるヤンリーヤスコボトなさ小コ県容、礼古両の** 01

112

(9)

スするために、異方性の大きさが適切に設計される必要 があり、これは真性異方性、歪に起因する異方性、形状 異方性、静磁気結合場、及び補正場の付加的組み合わせ として達成され得る。MTJメモリ・セルに関して上述 したように、低印加外部磁場に対して下部電極10内の 強磁性層18の磁化方向(矢印19)が拘束され、フリ 一強磁性層72の磁化方向が矢印73に平行または逆平 行になるように、基板9の平面内で自由に回転すること ができる。

1 1

【0025】磁場センス用のMTJ素子は、上部電極7 〇がフリー強磁性層72の容易軸をベース電極10内の 拘束強磁性層18の容易軸に垂直にする形状異方性を提 供される以外は、メモリ・セル素子に関して上述したよ うに形成される。図14は、MTJ磁場センス素子の低 磁場(+/-600e)磁気抵抗特性を示す。この素子 内の上部電極70 (図13参照)は、2.5 μmの幅、 及びベース電極10内の拘束強磁性層18の磁化方向1 9に垂直に、矢印73方向に12.5µmの長さを有 し、垂直形状異方性を提供する。印加磁場がベース電極 の磁化容易軸の方向に沿って、約-100eから600 eにスイープするとき、MTJ抵抗が約2250Ωから 約2500Ωに比較的滑らかに単調に増加する。印加磁 場が約350eから-400eにスイープするとき、抵 抗は2500Ωから再度2250Ωに変化する。このM TJ索子では、フリー強磁性層72の異方性が、主に、 矢印73方向に沿う上部電極70の2.5×12.5μ m²のパターンの形状異方性により決定され、これは矢 印19方向に沿う上部電極の真性異方性に垂直である。 センサ応答の滑らかさを改善し、センサ応答のヒステリ シスを低減するために、真性異方性と後に形状異方性に 30 より誘導される異方性の両方を、ベース電極10内の拘 東強磁性層18の容易軸19に垂直に矢印73方向に整 列させることが違成され得る。上部電極の真性異方性の こうした配列は、所望の方向73に印加される外部磁場 内において、上部電極を成長させることにより達成され 得る。

【0026】自己整合型の平坦化されたコンタクト層を 有する図7及び図12のMTJ構造は、メモリ・セル及 び外部磁場センシング・アプリケーションの両方におい て、好適である。これらの素子を用意するための好適な プロセス・シーケンスについて、図15乃至図22のプ ロセス・フロー図を参照して述べることにする。最初 に、MTJ接合スタックの全ての層が高真空室内で、基 板ウエハ全体上に用意される(図15参照)。熱酸化物 により覆われた平坦なシリコン基板ウエハが、好適な基 板9である。基板を周囲温度においてArガスを用いて マグネトロン・スパッタリングすることにより、膜成長 が達成される。スパッタ成長が非常に滑らかな膜を生成 するように注意が払われなければならない。これは、同

の巨大磁気抵抗効果を測定することによりテストされ得 る。磁性層の成長の間に磁気異方性をこれらの層内に誘 導するために、基板平面内に磁場方向を有する絶対値2 00e乃至1000eの印加磁場が使用される。第1の 層12は、例えば20 n m台の厚さのP t などの良導体 である。その上には厚さ4 n mのパーマロイ (NiaiF e19) 層14が成長される。この層は緩衝層であり、次 に付着される拘束層の適正な配向のためにテンプレート を提供する役割をする。拘束層は、MnsoFesoスパッ タリング・ターゲットから付着される厚さ10nmのM n-Fe反強磁性層16である。こうした成長は、Mn 50 F e 50 層 1 6 が下層の4 n mのNi - F e 層 1 4、及 び続いて成長される8 nmのC o 層18の両者を拘束す ることを保証する。このPt/Ni-Fe/Mn-Fe /Coスタックは、MTJ素子のベース電極スタック1 0を構成する。次に、スタック10の最上層上に薄い (厚さ1nm乃至2nm) Al層が付着される。このA 1層が次に、酸素圧100mTorr及び電力密度25 W/cm²にて60秒乃至240秒の間、酸化され、A 1203の絶縁トンネル障壁層20が形成される。トンネ ル障壁層20が次に8nmのNis1Fe19層、続いて2 OnmのPtコンタクト層34により覆われる。層3 2、34は上部電極スタック30を形成する。この時点 で、基板ウエハ全体を覆う単一のMTJスタックが存在 する(図15参照)。

【0027】次の工程シーケンスは、大きな接合を多数 の小さな接合にパターン化し、これらの接合を分離及び 接触させるために実行される。パターンは上下の電極形 状の長手寸法が磁性膜の容易軸方向に沿うように方向付 けられる。所望の上部電極層のパターン内のレジスト・ ステンシル80が、最初にウエハ上に付着される。メモ リ・セル・アプリケーションでは、形状異方性が上部層 の真性異方性を増すように、上部電極の形状が容易磁化 アクセス方向に沿って僅かに長くてもよく、例えば長さ 対幅の比が2:1に設定される。接合スタックが次にレ ジスト・ステンシル80により保護されない領域内で、 Arイオン・ミリングによりAl2O3層まで薄くされ る。400 Vのイオン加速度ポテンシャルが好適であ り、ミリング停止は好適には、ミリング校正実行にもと づくタイミングにより達成されるが、スタックからスパ ッタし戻されるアルミニウムまたは酸素の存在を検出す ることにより達成されてもよい。エッチングは完全に上 部電極スタック30を通じて実行されなければならず、 好適には、トンネル障壁層20の内部のどこかで停止す べきである。図16はミリング工程が完了し、レジスト ・ステンシル80が剥ぎ取られる以前の構造断面図を示 す。図17はレジスト・ステンシル80が剥ぎ取られた 後の構造断面図を示す。第2のレジスト・パターン90 が次にウエハ上に付着され、レジストにより保護されな 一の成長条件下で成長されるテスト用の多層金属構造内 50 いトンネル障壁20並びにベース電極スタック10の選

の257581層計遊遊がられて、社る寄れち用動フリ 新教授直102屋町バネベイ , コペカるサち上向を抗財 浸知の千葉が耐面界/4輌コ常非のは材動代高の3なd S ことが好ましい。Co、Fe-CoまたはNi-Mn-るや用動き層盛代い高は最るや熱點を製化級界の囲蓮の 望而、ブン教料コロム配塑剤ハネベイ、ブバはコ大両の **ソモビーセリアT・ヤンビンナン近じ手×【0600】**

パさ小蔵母(よ、)な答の武規灵猫の敦野% 2 2、(よよ) **よこるい用き監禁イステな考大のよかれきかくーをパの** よご段手な神単でよ、さま。される放棄が答び武武成の の88 I 大量、ブいおコ千葉 L T M 六九 5 小型小フ ま 出 下のくロイミ愛、よりブ千葉しTMの肥発本【IEO0】 ・ハなし更変コ東藍を影式無名

たMTJ層において達成された。

。るで示開を取事の 「0032」まとかとして、本発明の構成に関して以下

多田周帝側いなのろこる心致アえ数多田周帝側の働小糸 **ベイ緑・時間前、沈蘭計遊・世して ほ前 む ひま アナリカ が 東京** 付55頭、アc 本ツ圏ハネンイ解酵るや 同指を流事 ハネン イの向式な直垂は層性強能一じて写前も及野性強能東陸 束件活情、、4番軍の2業るや許多層計協強一いスな此平 る考づれよこるや違回に由自多向大が数、ブイの立中の 最知UU中、3到軍の「策るやする3個計級並及るや山邸 多津回へ向式外斑写前、グイの五本の製造試印、J東武 この大な画技を向大小猫の層計湖遊束内信値、J触教と パチアン教科に関ける対象を表現に関係 、3個対数を表れる出 平るれる気張い上放基底前、3成基(1)【8800】

素合教小木ベイ茂類の舞蹈(「) 蝠前、るあつ計平並む ・千寨合勢小木ンイ浸勘 、む含ま 、3圏小木ベイ蘇路56前、るれち表別に内面平の限され

ある副間、>無くこるやてゃてバーたく聞いたくイ緑斑

5. 請前社圏 計級 新一 いて 5. 請前 ひ 返酬 計級 新東 時 1. 3. 請前 、 3. す

素合鉄小木ベイ炭類の遺揺(1) 端前、るれち爬頭ファ 公司手具の

③は

は

が

が

は

な

が

が

は

な

が

が

は

な

い
 「品間なる割が超齢束件品前」() あう状部

磁の舞場(1)場前、る本で直垂と向れ外数の層束性語 萌、水向大小斑蜱鳥容写前の層型斑蛇一じて写前(4)

・干茶合数小木くイ浸

強の源場(1)場所、む含きく割本寒浸効非む含き代路

るや嫌我と耐力協能一して活前アン画を層縁戦場前,九

「品前へ層計遊艇ーリて場前」、対支 、水さ電通い間へ3圏

對海遊ーリて活前と承基55両公園土海遊東中55前(2)

ち坂派の土面教科店前 、 4 圏教科が田で取る田高裕明

独しTM 、ものめれの卦悪高るれおコマモビーヤリアヤ ・ヤベベイナ製知路代。るあつ土以2000133~2~ 少、>しま我はるこい高的辣出が赤斑小サ 、おうてょく ーイリアス・ハナ・リチス プレならなおかれなれる強調 前、いがコンモベーヤリアアの望而ひ及太トや合致るパ さ出野、公間部小雄心及ら型の02層IA【6200】

Jを飛れるころおグヤー木のΩ001至代Ω02ki就

。るなら直垂ら神長容の函輩スーン、ブ で対、(あできべら出い向式神長容の西雷暗上、社社 式異状況の意式るなら用動いんなるから上向き針式異の Ob 副母事格土、おび千葉しTMやくか影猫陪伴。るれち気 **重いよいとこるで評回を向衣の製猫帆印るれき用動い間** の表页、46を理回・06分内室表面をハエや武基、影 **表演のケッタス部軍スーンもれこ。いしま刊がよこる九** ろみカブ内影筋階代るパち遠回 ・0 6 ブ内面平疎基 、る 、休向衣製猫る八ろ用動フィノはい闇型猫遊遊遊事スーン、、休 配好多数语士Oei9 HisiN。ひ吞了付外更变る专项 回 '0 6 、多向式のお式異状欲いび並對式異對真の層函 事合教陪上い間の表気の圏、よいのからや計場を干深し TMの用人くせ影拗路代。るおう 藍母 おこ 計獎の千衆小 (0028) 上記の製作工程シーケンスは、メモリ・セ 30

・る野パろ田 サブノムアスト A 、 A たはし いかで替記線間として使 の割ます。いなわでれる問もカヤくニーをパの向れるれ代 らべ面球の配格工具、ブのるれる用動ごはかの製面ファ 公司向大面で、割されて、よいで、当時のこ。を示き図面祖 吸ぎれる。図22はPt層50が付着された後の構造の ではるリングされ、所望の上部電極配線パターンが取り まやくキャエやナタ、八き気形はくーをパ・イスジノコ 上層のこ。るれち用動い体かるや批批を蓄熱な破臭、体 A B I TOMA L い新いい 対海に、対海には海り1 nmのTi層 20 お野る画線面、J、知紙を触鉄のJ・型線面を提出合業、アパち ランしゃいべい上立林のこ、(daytqomnooe される。上部配線層50は、例えば厚さ100mm乃至 示い「2因、沈歆縣の果詰の教下宗の野工物形。るれち 支兆(1、1、1)行実五対も間部山脊・6.4.5山脊を3.6.4.5 皇森心野事で合致、パさ加重でより適所の対対・付学小 の0.3層101.8式れちヤベリをゃれた、北口藍珠むれ こ。るれるけ開やハーホ・イクをソこるび延り層面重合 野席土、コな・るよう要が心寒主にくよいな利土コ土以 る。この層の厚さは約150mm乃至200mmある。

る。ミリング及び付着工程の間に接合温度を約150℃ 10 なる着けい土朴全武都合教なれる小くーをパ、が(るよ ニバンリをやれたのiOiSおに直転り09層解酵の研 共、コによるれる示コ02四、コ次。や示き査酔の教か ホら双き時か08小シンテス・イスシン、\$16 I 図。や

の野工スチロでのこ、 製再がやくいミ・くたんたやくミ

ト々。るずご謂でき去斜でくいミ・くたトッAの製剤児 13

示多図面相査構立し繋多く一やパ・イスジン、の針下 宗のヤンリミ函軍スーン、よ18 I図、るれち用動コペン 気トンネル接合素子。

- (6)前記拘束強磁性層と接触し、界面交換結合により 前記フリー強磁性層の磁化方向を拘束する反強磁性層を 含む、前記(1)記載の磁気トンネル接合素子。
- (7)前記第1の電極が前記基板上に形成され、前記反 強磁性層と接触するテンプレート強磁性層を含み、前記 反強磁性層が前記テンプレートと前記拘束強磁性層との 間に配置される、前記(6)記載の磁気トンネル接合素 子。
- (8) 2つの磁気状態を有し、不揮発性磁気メモリ・セ 10 図である。 ル・アレイにおいて使用可能な磁気トンネル接合メモリ であって、前記アレイが前記アレイ内の個々のメモリ・ セルの前記磁気状態を検出するセンス回路に接続される ものにおいて、磁化方向をその平面内に有する拘束強磁 性層と、前記拘束強磁性層と接触する反強磁性層であっ て、前記拘束層の磁化方向を好適な方向に拘束し、所定 磁場強度以下の磁場に露呈されるとき、前記磁化方向の 回転を阻止する、前記反強磁性層と、前記拘束強磁性層 と接触する絶縁トンネル障壁層と、前記トンネル障壁層 と接触するフリー強磁性層であって、前記所定磁場強度 20 以下の磁場に露呈されるとき、前記フリー強磁性層の前 記平面内で、前記拘束強磁性層の前記磁化方向に平行な 方向と逆平行な方向との間で、自由に回転可能な磁化方 向を有する、前記フリー強磁性層と、を含み、前記拘束 強磁性層、前記トンネル障壁層及び前記フリー強磁性層 が、前記強磁性層の前記平面に垂直な方向の垂直スタッ クとして形成され、前記強磁性層が前記センス回路に接 続されるとき、前記トンネル障壁層を前記強磁性層と垂 直な方向に流れる電流の電気抵抗が前記フリー強磁性層 記電気抵抗の値が前記メモリ・セルの磁気状態を決定す る、磁気トンネル接合メモリ・セル。
- (9) 前記垂直スタックが矩形形状のベースを有し、前 記拘束強磁性層の前記磁化方向が前記矩形形状のベース の長手に平行である、前記(8)記載の磁気トンネル接 合メモリ・セル。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】従来のMTJ素子の斜視図である。
- 【図2】従来のMTJ素子の2つのピークを有する磁気 抵抗応答を示す図である。
- 【図3】制限付き振幅の印加磁場に露呈される従来のM TJ素子からの1つの可能なステップ状応答を示す図で ある。
- 【図4】制限付き振幅の印加磁場に露呈される従来のM TJ素子からのもう1つの可能なステップ状応答を示す 図である。
- 【図5】絶縁体を貫通する自己整合型コンタクト・ホー ルを有する、メモリ・セル・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ素子の断面図である。
- 【図6】絶縁体を貫通する自己整合型コンタクト・ホー 50 11、11、13 電極配線層

16 ルを有する、メモリ・セル・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ索子の上面図である。

【図7】平坦化された自己整合型コンタクト・ホールを 有する本発明によるMTJ素子の断面図である。

【図8】電極及び絶縁トンネル障壁の両方が同一の断面 積を有する以外は、図5のMTJ素子に類似のMTJメ モリ・セルの断面図である。

【図9】図5乃至図6に示されるタイプの代表的なMT J素子からの磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示す

【図10】図5乃至図6に示されるタイプの代表的なM TJ素子からの磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示 す図である。

【図11】図5乃至図6に示されるタイプの代表的なM TJ素子からの磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示 す図である。

【図12】磁場センシング・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ素子の断面図である。

【図13】磁場センシング・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ索子の上面図である。

【図14】MTJ磁場センシング素子の低磁場磁気抵抗 応答を示す図である。

【図15】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【図16】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【図17】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 の前記平行または逆平行の磁化方向により決定され、前 30 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

> 【図18】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

> 【図19】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【図20】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ索子の形成のためのプロセス・ステップ 40 を示す図である。

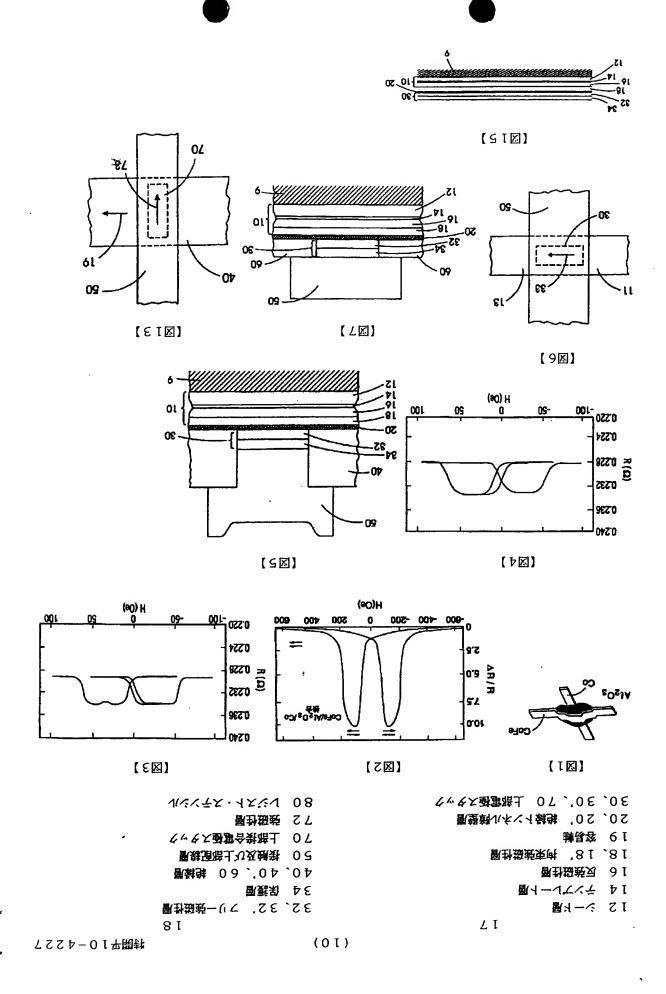
【図21】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

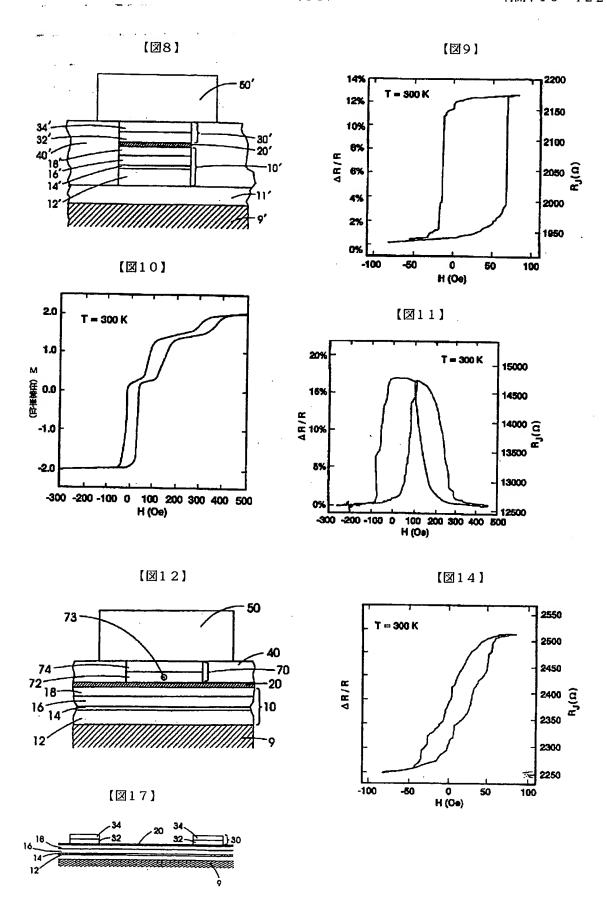
【図22】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【符号の説明】

9、9' 基板

10、10' ベース電極スタック





DOCKET NO: GR98P 2314P

SERIAL NO: 09/781,173

APPLICANT: Schwarzl

LERNER AND GREENBERG P.A.

P.O. BOX 2480

HOLLYWOOD, FLORIDA 33022

TEL. (954) 925-1100

3:

き熱のジーグインロて

